

## 半导体芯片缺陷检测设备

· 型号:



### 产品概述

该设备采用直线电机、音圈电机和伺服电机多轴混合控制，及缺陷识别软件配合，实现了高速、高精度的分拣及缺陷检测和分类，效率时超过 10000UPH。



### 应用领域

1. 医疗、生命科学、科研等。

### 客户案例

1. 哈尔滨工业大学等。